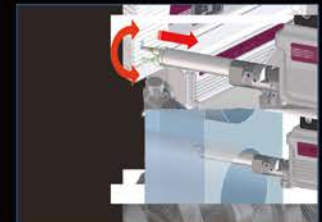


形状测量仪

表面粗糙度测量仪 SV-3200 系列



普通 / 横向测量



旋转型检出器(向上/向下)



三次元表面粗糙度测量

- ◆ 可根据测量需求选择配件模块，构筑最佳系统。
 - ✓ “测针支架”：曲轴测量、上下面测量、深孔测量
 - ✓ “Y轴工作台”：可进行3D粗糙度测量(XY双向评价)
 - ✓ “驱动部DAT模块”：由X轴驱动部调整水平度(可用于大型或重型工件)

规格

		SV-3200S4	SV-3200H4	SV-3200W4	SV-3200S8	SV-3200H8	SV-3200W8
测量范围	X轴	100 mm			200 mm		
	Z1轴	800 μm、80 μm、8 μm					
	Z2轴	300 mm	500 mm		300 mm	500 mm	
驱动速度	X轴	最大 80 mm/s					
	Z2轴	最大 30 mm/s					
直线度	X轴	(0.05 + 0.001L) μm			(0.1 + 0.002L) μm		
基座尺寸	宽度	600 mm		1000 mm	600 mm		1000 mm